

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/709,975	BEAN, RON M.	
Examiner	Art Unit	
Urszula M. Cegielnik	3711	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
446	207- 209	8/4/06	umo
	397		
	193		
	418		
		:	
		_	
			_

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
			:		

SEARCH N (INCLUDING SEARC	OTES CH STRATEGY	<b>(</b> )
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		<u> </u>
-		
		<u> </u>